Search Notes

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination		
10/718,543	FUJII ET AL.		
Examiner	Art Unit		
George D. Spisich	3616		

SEARCHED							
Class	Subclass	Date	Examiner				
280	801.1	3/16/06	Mas				
	801.2	<u> </u>	1				
	804						
	806						
297	473						
	481		(				

INI	ERFERENC	E SEARCH	IED
Class	Subclass	Date	Examiner
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

SEARCH NOTES (INCLUDING SEARCH STRATEGY)				
	DATE	EXMR		